# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-043910

(43)Dat of publication of application: 25.02.1988

(51)Int.CI.

C08F210/14 CO8F 8/04

C08F212/04 G11B 7/24

(21)Application number: 61-188299

(71)Applicant: MITSUBISHI MONSANTO CHEM

CO

(22)Date of filing:

11.08.1986

(72)Inventor: MURAYAMA MASAMITSU

KASAHARA KANJI

## (54) OPTICAL DISK BASE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the title base which is useful for optical high-density information recording media, has a high transmittance, small double refraction, small refractive index and small water absorptivity and does not warp, by using an amorphous thermoplastic resin comprising a specified vinylcyclohexane polymer and a vinyl aromatic polymer as a constituent.

CONSTITUTION: 100W80wt% vinylcyclohexane polymer (A) containing at least 80wt% vinylcyclohexane component in the molecular chain, obtained by hydrogenating a vinylaromatic polymer, is mixed with 0W20wt% vinylaromatic polymer (B) such as an amorphous polymer of a vinylaromatic compound [e.g., ( lpha –methyl)styrene] or an amorphous copolymer of a major proportion of this compound with another vinyl compound copolymerizable therewith (e.g., butadiene) to obtain an amorphous thermoplastic resin of a transmittance 85%, a water absorptivity 0.1wt% and a double refraction 50nm. This resin is molded into any desired shape by using, e.g., an injection molding machine or a compression molding machine for manufacturing compact disks or optical disks.

## ⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-43910

	識別記号	庁内整理番号		砂公開	昭和63年(1	1988) 2月25日
C 08 F 210/14 8/04	M J R M G B	8319-4 J 7167-4 J 7602-4 J				
212/04 G 11 B 7/24	MJT	z - 8421 - 5D	審査請求	未請求	発明の数	1 (全8頁)

光ディスク基板 69発明の名称

②特 願 昭61-188299

愛出 願 昭61(1986)8月11日

三重県四日市市青葉町800-143 政充 村山 70発 明 者

神奈川県横浜市緑区つつじケ丘5-6 勘司 ⑫発 明 者 笠 原

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱モンサント化成株 力出 願 人

式会社

井理士 長谷川 一 外1名 砂代 理 人

- 1 発明の名称 光ディスク基板
- 2 特許請求の範囲

(1) 分子似中にピニルシクロヘキサン成分を 80重量%以上含有するピニルシクロヘキサン系 **魚合体(A)100∼80重量%、およびビニル労** 香族品館合体(B)0~20重量%よりなり、かつ、 光線透過率が85%以上、吸水率が0.1重量% 以下、および復居折が50nm以下の非晶性熱可 競性樹脂よりなることを特徴とする光ディスク基

(2) ピニルシクロヘキサン系収合体(A)が、 ピニル労費族系頭合体(B)の労費族項を水業化を れたものであることを特徴とする、特許請求の順 囲菇(1)項配載の光ディスク基板。

## 3 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、光ディスク芸板に関する。更に詳し くは、光線波過率、吸水率および復屈折の優れた ピニルシクロヘキサン系盛合体(A)を主成分とす

る非晶性熱可塑性樹脂より構成され、光学式高密 皮情報記録媒体として使用される光ディスク基板 に関するものである。

## 「従来の技術」

コンピュータを利用した情報処理技術が進むに 作ない、大容量のデジタルデータ記憶整度が必要 となってきており、産業用のファイルシステム等 のデータ記録、民生用の画像記録および台声記録 歩の記憶装置としては、 光ディスクが使用をれる ようになった。この光ディスクとはレーザーの光 ディスク面における光学反射または磁気効果等に よる変化を利用して、光ディスク面からデジグル 信号を再生および/または記録できるようにした。 光学式商密度情報記録媒体である。

これ迄、光ディスクとしては、コンパクトディ スク、ビデオディスク、コンピューク用光メモリ ディスク、光磁気ディスクおよび光カード等のデ ジタルデータ記憶装置が開発または使用されてい る。これら光ディスクは、光ディスク芸板および ノモリー機能膜帯から構成されるが、このうち光

## 特開昭63-43910 (2)

ディスク基板用材料としては、次のような特性が 要求されている。

- ① 光線透過率が高いこと
- ② 吸水率および吸水寸法変化が小さいこと
- ② 復屈折が小さいこと
- ② 屈折率のバラツキが小さいこと
- ⑤ 無実形程度が高いこと
- (D) 成形性が良好なこと

従来、光ディスク基板用材料としては、メチル メタクリレート財産、ポリカーポネート街頭等の 熱可塑性樹脂、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂、 ガラス等の無機材料が使用されている。これらの 光ディスク基板用材料は、上記した要求特性につ いて、各々いくつかの欠点を持っている。

ノチルノタクリレート 掛脂は、吸水率が大きく、 吸水によって可法が経時的に変化し、使用途中で 光ディスク番板に反りを生じ、光ディスクとして 低裂な平面性が低下したり、クラックが生じたり、 また2枚貼り合せの光ディスクとした場合には接 着部が制産したり、歪応力により復居折が現われ 品い等の欠点があった。これらの欠点を保護するため、特別昭60~217215に示されるような現水性単量体を共退合したり、または光ディスクの表面に硬水性酸を形成させ、吸水率を減少させる試みがなされているが、光分ではない。ノチルノタクリレート制即の吸水率を大巾に減少させることは、分子構造からみて、振めて困難である。この制脂は熱変形温度が低いのも、欠点の一つで

ポリカーボネート樹脂は、復用折が大きいので、 復用折が小さくなる条件で光ディスク 務板を成形 する方法が採用されているが、まだ充分には解決 されていない。このため、復用折の許容 展度が比 較的緩かな小口径で再生等用の音楽用のコンパク トディスク等には、よく使用されている。また、 ポリカーボネート樹脂は、表面硬度が低いため、 光ディスクの使用中に表面が傷つき易い。

エポキシ樹脂は、熱硬化性樹脂に特有な成形質 園が必要であり、熱可塑性樹脂と比べて、皮形サイクルが長く成形コストが高くなる。 そらに、再

## 生使用ができないという欠点もある。

カラスを光ディスク基板として使用するときは、
カラスの密度が大きいので光ディスクが重くなる
という欠点と、概要放成が小きいためがラス製の
光ディスクの使用および保存等の取扱いは、個型
にしなければならないという欠点がある。また、
カラスは、然可塑性制脂ではないでの、大量生産
システムである樹脂煮形工程では製造できない。
さらに、ガラス製の光ディスク基板は、表面樹脂加工と後処理等の複雑なメモリー配録工程が必要
になり、生産性が低くコストが高くなる。

## 「発明が解決しようとする問題点」

本発明的らは、上記のような既来の光ディスク 基板の諸欠点を解決することを目的として、観恵 研究を重ねた結果、本発明を完成するに至ったも のである。すなわち、光学式高密度情報記録媒体 として使用をれる、光線波過率、吸水率、および 複組折の優れたビニルシクロヘキサン系置合体 (A)を主成分とする非晶性熱可塑性樹即よりなる、 光ディスク番板を提供しようとするものである。

## 『問題点を解決するための手段』

しかして本発明の要旨とするところは、分子領中にビニルシクロヘキサンは分を80重量%以上含有するビニルシクロヘキサン基重合体(A)100~80重量%、およびビニル労音族系型合体(B)0~20重量%よりなり、かつ、光線透過率が85%以上、吸水率が0.1 質量%以下、および複型折か50nm 以下の非晶性熱可塑性側距よりなることを特徴とする光ディスク落板に存する。以下、本発明を詳細に説明する。

本発明に係る光ディスク搭板は、非晶性熱可塑性掛励によって構成される。

本発明において、非晶性熱可類性別脂とは、立 体規則性または結晶性のものを実質的に含まない 熱可塑性樹脂をいう。 先ディスク落板の構成例贈 を非晶性熱可塑性樹脂とするのは、内部構造に立 体規則性または結晶性があると、 光学的に不均質 となり綴りまたはあらず の原因となるからであ る。内部構造の立体規則性または結晶性が実質的 に無視でき非晶性と考えられる場合には、上記の 非晶性熱可塑性別離は、光学的に均質で透明となり、光ディスク芸板に好選なものとなる。

上記の非晶性熱可塑性樹脂は、それ自体で成形可能なものかよい。成形可能なものとは、適常の押出成形、射出成形、圧縮成形等の成形法によって、実用的な強度をもった製品が得られることを意味し、評に低分子量のものまたは超面分子量のものではないことを意味している。

本発明に係る光ディスク基板は、分子類中にピニルシクロヘキサン成分を80 重量%以上含有するピニルシクロヘキサン系重合体(A)100~80重量%、およびピニル芳香族来重合体(B)0~20重量%よりなる非晶性熱可塑性樹脂によって構成される。

本発明に係る允ぞくスク基板用としてのビニルシクロへキサン系型合体(A)は、分子額中にビニルシクロへキサン成分を80 医量%以上含有する 国合体でなければならない。ビニルシクロへキサン成分を80 医量%以上含有していないと、光ディスク苗板として重要な物性である光線透過率、吸 スが悪化するからである。 ピニルシクロヘキサン系風合体(A)とピニル労 奇族来風合体(B)とを混合する際には、ピニル労

水中、桜周折等が不良となり、請助性間のパラン

ピニルシクロヘキサン系重合体(A)は、次の二 つの方法によって容易に製造することができる。

① ピニル労働族系数合体(B)を水気化して、 ピニルンクロヘキサン系低合体(A)とする方法。

② ビニルシクロヘキサン規等の化合物を原料 として、盤合反応により、ビニルシクロヘキサン 系盤合体(A)とする方法。

本務明でビニル労替族飛重合体(B)とは、ビニル労替族化合物の非晶性の重合体、およびビニル労務族化合物を主成分とし、ビニル労替族化合物と共産合しうる少量の他のビニル化合物を含む非晶性の共重合体をいう。共国合体の場合は、他のビニル化合物を20重量%まで含んでいてもよい。20重量%を超えると、ビニル労替族系量合体(B)の光線過量率、成形加工性、耐熱性、耐衝験性または表面硬度等の性質が低下するおそれがでてくるので、好ましくない。ビニル労替族系量合体(B)が非晶性であると、これを水素化して得られるビニルシクロヘキサン系型合体(A)も非晶性となり光ディスク搭板構成材料として経過である。

ビニル芳香族化合物としては、スチレン、ローノチルスチレン、pーノチルスチレン、tーブチルスチレンまたはビニルナフタレン等があげられる。これらは、1 種または2 種以上の混合物であってもよい。

他のピニル化合物としては、ブタジエン、イソ プレン等のジェン系化合 、ノチルノタクリレー ト、シクロへキシルノタクリレート等のノタクリル酸エステル類、ノチルアクリレート、ブチルアクリレート等のアクリル酸エステル類、ノタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸またはアクリロニトリル等があげられる。これらは、1種または2種以上の混合物であってもよい。

ビニルが行族系型合体(B)の製法は、特に制限がない。ビニル労脅族系態合体(B)は、上記化合物を原料とし、既存の合成例間または合成ゴムの製造で使用しているラジカル型合態媒またはアニオン国合触媒を用い、現状、溶液、酪濁、または乳化等の組合方法により、製造することができる。

前記①の方法によって、ビニル労行族来位合体 (B)を水変化して、ビニルシクロへキサン系爪合体(A)を得るには、次のような手順によることができる。

この①の方法によるときは、 重合体分子側領中 の方符装環を構成する炭素に水溝を付加するので、 通常のオレフィン化合物の水素化の場合と較べて、 遊酷な水溝化条件が必要である。

## 特開昭63-43910(4)

すなわち、水溝化無以としては、触数活性および触域選択性が高いものを、選択し使用するのが好ましい。これ以外の水溝化触以を使用すると、水溝化に時間がかかるばかりでなく、水溝化されるビニル労合族系版合体(B)の分子類が切断するという関反応が起き、ビニルシクロへキサン系型合体(A)の分子最低下の原因となる。

前記①の方法において使用できる水素化触媒の 形型としては、固体状および被状の触媒があげら れる。固体状の触媒の具体例としては、ルテニウ ム、ロジウム、パラジウム、白金、ニッケル等の 貴金属の敬わ末、またはこれら貴金属類を活性炭 等の相体上に担押した触媒、等があげられる。被 状の水素化触媒の具体例としては、クロムまたは コパルト等の遷移金属元素の有機溶媒に可溶化し た錯体をアルキル金属化合物により設元して得ら れる溶液型の触媒等があげられる。

前記①の方法によるときは、水業化反応を箝復 中で行うのがよい。この際、使用しうる遊蝶とし ては、ビニル芳音族系置合体(B)および生成する

乾燥することによって、ピニルシクロヘキサン系 重合体(人)を得ることができる。

前記①の方法によるときは、ビエル芳香族系態合体(B)の分子領領中のランダムな芳香族環に水 素が付加したものが得られる。通常は、一つの芳香族環を構成する全ての炭素について、一斉に水 素の付加反応がおこる。

この①の方法に従って、分子領中にビニルシクロへキサン成分を80重量%以上含有するビニルシクロへキサン共重合体(A)を得るには、ビニル
方存族系基合体(B)の分子側領中の労役裁項の
80度最%以上を水業化する条件を選択すればよい。ビニル労替裁系重合体(B)が他のビニル化合物を含む共重合体であるととは、分子側領中の労
方族環の水素化率を高める条件を選択すればよい。

前記のの方法によってピニルシクロへキサン系 食合体(A)を得るには、カチオン重合方法とチー グラー型放験を用いて配位アニオン重合による方 注がある。

この②の方法によるときは、ピニルシクロへキ

ピニルシクロヘキサン系頂合体(A)を溶解できる 溶放系で、触数器とならない溶媒がよい。溶媒の 具体例としては、シクロヘキサン等のシクロアル カン類、およびnーヘキサン等のアルカン類等が あげられる。水流化染件を調整するために、前記 綿媒系にアルコール類等の優性化合物を、若干食 添加してもよい。

水素化反応条件は、ビニル芳香 族系重合体(B)の種類、濃度、熱媒の種類、濃度、および使用する溶媒等に応じて、反応温度、反応圧力および反応時間等、これまで通常採用されている水流化反応の条件を、適宜組み合せ選択することができる。

前記①の方法によるととは、水素化反応を終えた後、反応溶液からの触媒の除去等後処理をするのが好ましい。これは、触媒の除去が不充分だと、移られるビニルシクロヘキサン系集合体(A)の光線透過率の低下、および異物温人等の原因となるからである。

水業化無礙を除去した反応溶根から、ストリッピングまたは再沈顕等の方法により消扱を除き、

サン類化合物の重合体、またはピニルシクロへキサン類化合物を主成分とし、ピニルシクロへキサン 風化合物と共低合しうる少量の他のピニル化合物との共通合体が得られる。共低合体の場合には、他のピニル化合物を20重量が以下に調整すれば、分子板中にピニルシクロへキサン成分を80重量が以上含有するピニルシクロへキサン系重合体(A)を容易に得ることができる。

ビニルシクロヘキサン 類化合物としては、ビニルシクロヘキサン、ローノチルビニルシクロヘキサン、サン、ビニルノチルシクロヘキサンおよびビニルブチルシクロヘキサン等があげられる。これらは1種または2種以上の混合物であってもよい。

他のピニル化合物としては、免をにピニル芳音 終化合物と共雄合しするものとして例示した化合 物のほか、エチレン、プロピレン、4ーノチルー 1ーペンテン等のローオレフィン類等がおげられ る。これらは1種または2種以上の混合物であっ てもよい。これら化合物は、目的とするピニルシ クロヘキサン表項合体(A)の性質、採用する通合 方式および爪合触媒等に応じて、避宜遊択組み合せることができる。

前記のの方法のうち、カチオン與合による方法では、適常のカチオン與合技術をそのまま使用してよい。例えば、上記化合物を用い、三奥化アルミニウム等のカチオン放合触媒を使用して、0で以下の取合温度で、併被盟合により、ピニルシクロへキサン表取合体(A)を得ることができる。カチオン取合においては、低分子量のピニルシクロへキサン系取合体(A)が生成し品いので、取合温度を低(して、重合における連鎖移動を小さくするのが好ましい。

前記のの方法において、チーグラー型触媒を用いた配位アニオン重合による方法では、通常の配位アニオン重合による技術をそのまま用いてよい。例えば、前配化合物の単量体を用い、三塩化パナンウムートリエチルアルミニウム等の選移金属化合物とアルキル金属化合物による薪体のチーグラー型触媒を使用して、0℃~150℃で重合することにより、ビニルシクロへキサン系重合体(A)

条件の選択が必要である。光ディスク 猛板の 収形 途中での 具物の混入を防ぐため、 クリーンルーム のような特徴な 芽囲気で作業するのが必要である。

本発明の目的を効果的に達成するためには、前記の非晶性熱可塑性樹間は、先級透過率が85%以上、吸水率が0.1 重量%以下、および裏型折が50nm以下でなければならない。

本発明において「光級透過率」とは、JIS K
7105-1981(別定法A)に従い、 積分球式 光級透過平型定装置を使用して、厚ささ、5 ± 0.2 mm の成形板の全光級透過率を規定したもの をいう。 熱可塑性問題の光線透過率が、 85%未 満の場合には、 光ディスク 若板内にレーザーが吸収され、光ディスクのデリタル信号の再生および ノまたは記録が困難となるので、好ましくない。

本発明において「吸水車」とは、JIS K 7 2 0 9 - 1 9 8 4 (A法)に従い、厚さ 2 . 5 ± 0 . 2 mmの 収形板を所定の正方形に切断し、蒸留水に 2 4 ± 1 時間浸液して、測定した吸水率をいう。 然可塑性樹脂の吸水率が 0 . 1 感量 % を超える場 を得ることができる。ナーグラー競融数は、生成する取合体の内部構造に立体規則性や結晶性を付与する傾向があるので、非晶性のピニルシクロへキサン系取合体(A)を得るためには、チーグラー製盤以の種類および使用する単量体化合物の種類に応じて、選集、取合系に添加剤または助触数として、ランデマイザー、アククチック化剤、または遷移金銭化合物の複合使用等を行うのが好ましい。

上記ピニルシクロへキサン基重合体(A)に混合することができるピニル芳香族異低合体(B)は、ピニルシクロへキサン系風合体(A)の製造方法①の記載部分におけるピニル芳香族異重合体(B)の内容と同一である。

本語明に係る光ディスク基板は、前記の非晶性 然可塑性樹脂を放料として、コンパクトディスク または光ディスク成形用の射出成形機または圧縮 成形機等を用いた、成形によって得られる。光ディ スク拡板の成形には、光ディスクの精微な凹凸に 対応した金型と、成形薬を小さくするための放形

合には、光ディスク落板の吸水または吸湿により、 光ディスク使用途中で反りを生じたり、ノモリー 機能線を劣化させ、耐用年根を低下させるおそれ かあるので、好ましくない。

本発明において「役用折」とは、日本光学工芸(株) 製ニコンの偏光顕微鏡を使用して、光線波及 5 4 6 nm でセナルモンコンペンセーター法によ り、コンパクトディスク森板成形品の情報記録部 の中央部分を基準として、1 パスのリグーデーションを翻定したものをいう。 番板の復組折が50 nm を超える場合には、光ディスクのノモリー機能設 の情報記録部分へ、レーザーを集中することが困 観となるので、好ましくない。

非晶性熱可塑性別館には、必要に応じて、機型 財、放動性改良所、熱安定所、耐光性安定所、 倍 電防止剤、および着色所のような動剤を、適宜組 み合せ加えてもよい。

本発明に係る光ディスク基板を光ディスクとする際には、その表面に金属蒸着による金属被及線または有機系配線媒体の強布膜等のメモリー機能

## 特開昭63~43910(6)

及を設け、その上に保護膜等を施す等の手順により、目的の光ディスクに組み立てられる。この光ディスクは、コンパクトディスク、ピデオディスク、コンピュータ用光ノモリディスク、光磁気ディスク、および光カード等の光学式高密度情報記録 数体として使用される。

#### 「独明の効果」

本発明は、以上詳細に説明したとおりであり、 次のように特別に顕着な効果を奏し、その意葉上 の利用価値は極めて大である。

- (1) 本意明に係る光ディスク弦板は、メチル ノタクリレート樹脂よりなる光ディスク装板に比 較して、吸水による変形が小さく、吸水に伴なう ノモリー機能膜の劣化が少なく、耐熱性が優れている。
- (2) 本発明に係る光ディスク基板は、ポリカーボネート 樹脂よりなる光ディスク茶板に比較して、吸水による変形が小さく、表面が硬く、表面に低がつき扱い。
- (3) 本発明に係る光ディスク搭板は、ガラス

製の光ディスク指板に比較して、密度が小さく軽 量で、大量生産工程で製造可能であり生産性が優れている。

#### 「実施例」

次に、本意明を製造例および実施例に務づいて、 更に詳細に説明するが、本意明はその要はを超えない限り、以下の例に限定されるものではない。

なお、以下の例における各種物性は、次に記載 の方法によって測定したものである。

#### 面折來:

JIS K 7105-1981に従い、アッペ 阻折計を使用して、尽を2.5±0.2 m の成形 板の屈折率を測定した。

#### 密度:

J [ S K 7 1 I 2 - 1 9 8 0 (A法)に従い、蒸留水に投資して、厚き 2 . 5 ± 0 . 2 mm の政形 仮の若成を創定した。

#### ロックウェル硬さこ

JIS K 7202-1982に従い、厚き 10±0.5mm のほ形品のロックウェル硬を(M

スケール・HRM)を選定した。 賀重たわみ温度:

JJS K 7207-1983(A法)に従い、アニーリングなしの償還たわみ温度を確定した。水素化率:

核磁気共鳴数置(NMR・日本電子(株)製Cー270型)を使用して、ピニルンクロヘキサン系重合体の重水素化クロロホルム溶液の13C分析値から、水張化率を採出した。

## 分子量:

ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー(GPC)法により、ポリスチレンの分子登超定方法に単独して、ピニルシクロへキャン系集合体の分子登を別定した。Me はポリスチレン換算取引 平均分子登、Mn はポリスチレン換算取平均分子登およびMe/MnはMeとMnの比を意味する。製造例1

内容観が5リットルの、水素化反応温度を調節 するための電熱加熱装置、および電磁機件及便を 値えた、ステンレス網製オートクレープを 値し た。このオートクレーブに汎用ポリスチレン(三 登モンサント化皮(株)製造・ダイヤレックスHH -102)300g、シクロヘキサン(は蒸符級) 2100g、ルテニウム水流化触媒(日本エンゲル ハルド(株)製造・括性炭担体・5 重量%ルテニウ ム祖持・含水品)100g およびイソプロピルア ルコール(試薬特級)150gをそれぞれ作型し、 予め混合した混合物として、オートクレープ内に 化込んだ。仕込み終了後、オートクレープ内雰囲 **気を窒素ガスで賃換した。オートクレープ内容物** を、投件異毎分1000回の迅度で投押しながら、 前1表に示す所定水業化反応温度まで引温し、水 業ガスを4.5 kg/cm3 の圧力で自動圧力関係器が ら導入した。水溶化反応条件(温度および時間)を、 第1表に示すように設定し、設定した条件に沿っ て外温、維持をせるとともに、オートクレープ内 圧力を45kg/cm² に維持するように、水造ガス の導入を続けた。

その後、水清化反応を終了し、オートクレープ 内温を泡温まで冷却し、現在水楽がスをオートク

## 特開昭63-43910(ア)

レーブから除去した後、内容物のシクロへキサン 溶液を取り出した。このシクロへキサン溶液にあ らたにシクロへキサン約2,0008を通加し、 遠心分離および炉道を行い、ルテニウム触媒および炉道を除去した。無色透明となったシクロへキサン溶液をメチルアルコール(試薬一般) 10リットル中に注ぎ、ピニルシクロへキサン低 合体を析出させた。ピニルシクロへキサン低 を傾泣法により分離し、メチルアルコールで洗浄 した後、滅圧蛇燥機により乾燥し、ピニルシクロ へキサン瓜合体を得た。

得られたピニルシクロへキサン館合体の収益および各価性を測定し、結果を第2表に示した。 製造例2

製造例1において使用したと同一のオートクレープを用い、同一の手順で原料、溶媒、触媒を作込んだ。水楽化条件を作り表に示すように変更した以外は、何例におけると同様の手順により、水 業化反応を続けた。反応を終了した後、ポリスチレン5gをシクロへキサン反応溶液に加え、溶解

製造例1において使用したと同一のオートクレープを用い、同例におけると同一の仕込処方に従って原料、溶媒、触媒等を仕込んだ。 木葉化条件を 第1 表に示すように変更した以外は、同例におけると同様の手順により、水葉化反応および後処理を行い、水紫化ポリスチレンを得た。

収録および各物性を別定し、結果を第2表に示 した。

## **更施到1~3**

製造例1~3で製造した3種類のビニルシクロヘキサン系取合体(A)を押出機でペレット化し、実施例1~3の成形用ペレットとした。各ペレットを原料としディスク成形用射出成形機(名機製作所(株)製造・ダイナメルタM-100A DM)を使用し、コンパクトディスク基板を製造した。このようにして得られたコンパクトディスク基板について複類折を測定し、結果を第3表に示した。

また、3種のベレットを収料とし射出成形法により、物性は験片を作成し、この試験片について 諸物性を測定し、結果を第3表に示した。 させた。その後、製造例1におけると同様に、触 機除去、析出、洗浄後、乾燥の各工程を続て、ビ ニルシクロへキサン重合体を主成分とするポリマ ーを得た。

収量および各物性を測定し、結果を第2表に示 した。

#### M 22 (N 3

製造例1において使用したと同一のオートクレーブを用い、同例における汎用ポリスチレン300gに代えて、水中懸濁重合により製造したパラ・ターシャリー・ブチルスチレン・ポリマー(Mm=20.4×10′、Mn=11.2×10′、Mm/Mn=1.82)300gを仕込んだ。水楽化条件を第1表に示すように変更した以外は、製造例1におけると同様の手順により、水楽化反応おより後処理を行い、ポリ・ビニル・パラ・ターシャリー・ブチル・シクロへキサンを得た。

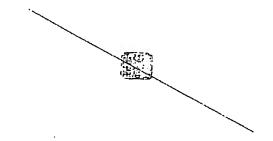
収量および各物性を創定し、結果を第2表に示 した。

比较型造例 1

#### 比較例1~3

比較製造例1で製造した水素化ポリスチレン(比較例1)、ポリカーポネート樹脂(三変化度工業(株)製造・ノバレックス 7020A)(比較例2)、およびノチルメタクリレート樹脂(協和かス化学工業(株)製造・パラペット F-1000)(比較例3)を準備した。これら3種の樹脂から災塩例1におけると同様に、射出皮形法によりコンバクトディスク番級および物性試験片を製造した。

得られたコンパクトディスク 碁板 および 物性は 繋片について 諸 物性を測定し、 結果を 第 3 五に示 した。



	· ·	1 24	≈ ##	3	比較製造例 1
		1	1.5	1.5	
		400 10時間	500 20時間	သ္ဝ	140℃ 10時間
		10	2 0	2 0	10
**	**	組合	自由	1902 206間	時間
	ILK I	t	1	t	
_	水囊化反応条件(温度および時間)	→ 150で20時間 → 170で10時間	16	16	
#4	(#)	ည	ဌ	2	
}	18.1	2 0 1	160℃ 15時間	160℃ 20時間	١
	3	5	屋数	显	
	Ê	1			
		-			
		0			
İ		9 0			
- 1		喜		_	$\neg \neg$

(田し、水業化反応圧力は 4 5 kg/cm² である。)

/	田田		大雅化學	*	+	
**	1	(8)	(野世%)	M=X 1 0 -	Mn×10-4	Me/Mn
*	-	298	9.7	9.2	5.0	1.84
N	2	297	8 5	15.0	8.0	1.87
塞	3	290	8 3	7.3	9.4	1.59
比较知识的	五二	287	2.0	25.4	13.0	1,95

(個し、製造網2では 永水素化のポリスチレン 5g を吸量中に含む。)

/	展	1000年	光数	光頻 復居初	田が平	吸木母	定題にむる	ロック・ル語を	路翼
*	/	# W	( % ( %	(au		(重量%)	(9) (重量%)(アニール無)	•	(8/ce)
BK	-	1 定路室 1	9.6	0	1,514 0.02	0.02	142	9 6	0.94
繧	~	大路 2	8 9	9	1.520	0.03	134	06	0.96
至	က	灰造田 3	8 3	0	1.510	0.02	140	9.6	0.90
	-	比較知道例1	8 9	2 4 0	1.590	0.03	3.5	8 2	1.04
比 唉	~	ボッケーボルーを記録して	0 6	1 2	1.586	0.15	125	7.5	1.20
奉	6.0	インシャン	9.2	4	1,491 0.30	0.30	9 8	9.5	1.19

前3次より、次のことが明らかとなる。

- (1) 本発明に係るピニルシクロヘキサン系属合体(A)を主成分とする光ディスク基板は、光線透過率が高い。
- (2) ピニルシクロヘキサン系盛合体(A)を主成分とする光ディスク基板は、ポリカーボネート 財配またはメチルメククリレート街間よりなる光 ディスク務板と較べて、吸水率が小さい。従って、 ノモリー機能減を劣化させず、光ディスクにも反 りを発生させるおそれが少ない。
- (3) ピニルシクロヘキサン系盛合体(A)を主成分とする光ディスク芸板は、水溝化率が低い水溝化ポリスチレンまたはポリカーボネート併動よりなる光ディスク芸板と較べて、模屈折が小さいことから、光ディスクに好遇である。

パランスが優れ、光ディスクとして好遊なもので ある。

> 出頭人 三菱モンサント化成株式会社 代理人 弁理士 及 谷 川 一 (ほか1名)